# **PCT**

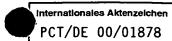
#### INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT

(Artikel 18 sowie Regeln 43 und 44 PCT)

Aktenzeichen des Anmelders oder Anwalts R. 35553 Bu/Hy	WEITERES VORGEHEN		ie Übermittlung des internationalen ormblatt PCT/ISA/220) sowie, soweit der Punkt 5
Internationales Aktenzeichen	Internationales Anmeld (Tag/Monat/Jahr)	edatum	(Frühestes) Prioritätsdatum (Tag/Monat/Jahr)
PCT/DE 00/01878	08/06/20	000	22/06/1999
Anmelder ROBERT BOSCH GMBH			
Dieser internationale Recherchenbericht wurd Artikel 18 übermittelt. Eine Kopie wird dem Internationale Recherchenbericht umfa	ternationalen Būro überm	ittelt.	rstellt und wird dem Anmelder gemäß
X Darüber hinaus liegt ihm jev	9	Blätter. sem Bericht genannten	Unterlagen zum Stand der Technik bei.
1. Grundlage des Berichts			
<ul> <li>a. Hinsichtlich der Sprache ist die inte durchgeführt worden, in der sie eing</li> </ul>			
Die internationale Recherch Anmeldung (Regel 23.1 b))	e ist auf der Grundlage ei durchgeführt worden.	iner bei der Behörde ein	gereichten Übersetzung der internationalen
b. Hinsichtlich der in der internationale Recherche auf der Grundlage des S in der internationalen Anme	Sequenzprotokolls durchg	eführt worden, das	Amlnosäuresequenz ist die internationale
zusammen mit der internation	_	,	gereicht worden ist.
bei der Behörde nachträglich bei der Behörde nachträglich		~	•
I =	nträglich eingereichte sch	riftliche Sequenzprotoko	oll nicht über den Offenbarungsgehalt der
l — — ·	•		n schriftlichen Sequenzprotokoll entsprechen,
2. Bestimmte Ansprüche hat	en sich als nicht reche	r <b>chierbar erwiesen</b> (sie	ehe Feld I).
3. Mangelnde Einheitlichkeit	der Erfindung (siehe Fe	ld II).	
Hinsichtlich der Bezelchnung der Erfin	dung		
X wird der vom Anmelder eing	ereichte Wortlaut genehn	nigt.	
wurde der Wortlaut von der	Behörde wie folgt festges	etzt:	
5. Hinsichtlich der Zusammenfassung			
wird der vom Anmelder eing wurde der Wortlaut nach Re Anmelder kann der Behörde Recherchenberichts eine St	gel 38.2b) in der in Feld i innerhalb eines Monats i	II angegebenen Fassun	g von der Behörde festgesetzt. Der osendung dieses internationalen
6. Folgende Abbildung der <b>Zelchnungen</b> i	st mit der Zusammenfass	ung zu veröffentlichen:	Abb. Nr3
wie vom Anmelder vorgesch	•		keine der Abb.
weil der Anmelder selbst kei	,	•	
weil diese Abbildung die Erfi	ndung besser kennzeichr	net.	

## INTERNATIONALER RECHERCHENBERICHT





			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
A. KLASSI IPK 7	IFIZIERUNG DES ANMELDUNGSGEGENSTANDES G01D5/244		
Nach der In	nternationalen Patentklassifikation (IPK) oder nach der nationalen Kla	assifikation und der IPK	
	RCHIERTE GEBIETE	isolination and act in it	
	erter Mindestprüfstoff (Klassifikationssystem und Klassifikationssymb	xxle)	
IPK 7	G01D		
Recherchie	rte aber nicht zum Mindestprüfstoff gehörende Veröffentlichungen, so	oweit diese unter die recherchierten Gebiete	ə fallen
Während de	er internationalen Recherche konsultierte elektronische Datenbank (N	Name der Datenbank und evtl. verwendete	Suchbegriffe)
EPO-In	ternal		
C. ALS WE	ESENTLICH ANGESEHENE UNTERLAGEN		
Kategorie°	Bezeichnung der Veröffentlichung, soweit erforderlich unter Angab	pe der in Betracht kommenden Teile	Betr. Anspruch Nr.
Y	AT 397 157 B (RIEDER HEINZ ;SCHWA (AT)) 25. Februar 1994 (1994-02-2 das ganze Dokument		1
Υ	US 4 026 031 A (SIDDALL GRAHAM JO 31. Mai 1977 (1977-05-31) Spalte 4, Zeile 20 -Spalte 5, Zei Abbildung 1	i	1
Α	EP 0 643 285 A (BAUMUELLER NUERNE 15. März 1995 (1995-03-15) Seite 6, Zeile 51 -Seite 7, Zeile Abbildung 3	•	1 .
Weite entre	ere Veröffentlichungen sind der Fortsetzung von Feld C zu ehmen	X Siehe Anhang Patentfamilie	
<ul> <li>Besondere Kategorien von angegebenen Veröffentlichungen :</li> <li>"A" Veröffentlichung, die den allgemeinen Stand der Technik definiert, aber nicht als besonders bedeutsam anzusehen ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> <li>"E" älteres Dokument, das jedoch erst am oder nach dem internationalen Anmeldedatum veröffentlicht worden ist</li> </ul>			t worden ist und mit der r zum Verständnis des der
scheine andere	ntlichung, die geeignet ist, einen Prioritätsanspruch zweifelhaft er- en zu lassen, oder durch die das Veröffentlichungsdatum einer en im Recherchenbericht genannten Veröffentlichung belegt werden ler die aus einem anderen besonderen Grund angegeben ist (wie	kann allein aufgrund dieser Veröffentlic erfinderischer Tätigkeit beruhend better "Y" Veröffentlichung von besonderer Bedeu kann nicht als auf erfinderischer Tätigk	chung nicht als neu oder auf achtet werden utung; die beanspruchte Erfindung seit beruhend betrachtet
"O" Veröffer eine Bo "P" Veröffer	ntlichung, die sich auf eine mündliche Offenbarung, enutzung, eine Ausstellung oder andere Maßnahmen bezieht milichung die vor dem internationalen. Amedidade im aber pach	werden, wenn die Veröffentlichung mit Veröffentlichungen dieser Kategorie in diese Verbindung für einen Fachmann "&" Veröffentlichung, die Mitglied derselben	Verbindung gebracht wird und naheliegend ist
Datum des A	Abschlusses der internationalen Recherche	Absendedatum des internationalen Red	cherchenberichts
6	. Oktober 2000	16/10/2000	
Name und P	Postanschrift der Internationalen Recherchenbehörde Europäisches Patentamt, P.B. 5818 Patentlaan 2	Bevollmächtigter Bediensteter	
	NL – 2280 HV Rijswijk Tel. (+31-70) 340–2040, Tx. 31 651 epo nl, Fax: (+31-70) 340–3016	Chapple, I	

### INTERNATIONAL SEARCH REPORT

ormation on patent family members

	International Application No				
	PCT/DE	00/01878			

.~ •	Patent document cited in search repor	t	Publication date	I	Patent family member(s)	Publication date
	AT 397157	В	25-02-1994	AT	468182 A	15-06-1993
	US 4026031	Α	31-05-1977	DE FR IT JP	2542604 A 2286366 A 1047307 B 51060554 A	08-04-1976 23-04-1976 10-09-1980 26-05-1976
	EP 0643285	A	15-03-1995	DE AT DE ES JP US	4331151 A 192845 T 59409336 D 2145076 T 7174586 A 5612906 A	23-03-1995 15-05-2000 15-06-2000 01-07-2000 14-07-1995 18-03-1997

JOUT RECEIPCIMPIU 3 1 JAN 2001

- 1 -

5

#### Verfahren zum Offsetabgleich von Winkelsensoren

Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfahren zum Offsetabgleich von Winkelsensoren, welche einen zu bestimmenden Winkel auf der Grundlage eines dem Winkel zuordnenbaren Sinus- und eines dem Winkel zuordnenbaren Cosinus-Signals bestimmen.

15

Zur Messung von mechanischen Winkeln werden häufig
Meßmethoden eingesetzt, die auf der Auswertung von
Sinus- und Cosinus-Signalen eines Sensors beruhen. Als
Beispiele sind in diesem Zusammenhang zu nennen
Resolver als induktive Geber, anisotropische
magnetoresistive Sensoren (AMR-Sensoren), Sensoren,
welche den giant-magnetoresistiven Effekt ausnutzen
(GMR-Sensoren), Hallsensoren als magnetische
Winkelgeber sowie optische oder mikromechanische Geber.

25

30

20

AMR-Sensoren werden beispielsweise zur
Lenkradwinkelmessung eingesetzt. Der zu bestimmende
Winkel wird bei derartigen Sensoren über eine
elektronische Bearbeitung der Sinus- und CosinusSignale des Sensors, welche dem zu bestimmenden Winkel
zuordnenbar sind, bestimmt.

Die Winkelgenauigkeit derartiger Sinus-Cosinus-Sensoren wird durch Offset-Effekte begrenzt. Offset-Effekte können insbesondere bei Einsatz der Sensoren unter hohen Temperaturen auftreten. Beispielsweise führt eine Winkelmessung im Kfz-Motorraum, in welchem typischerweise hohe Temperaturen herrschen, bei herkömmlichen Winkelsensoren zu nicht zu vernachlässigenden Offseteffekten. Hierdurch ist es notwendig, Fertigungs- und Betriebstoleranzbänder für die mechanischen, magnetischen, optischen oder mikromechanischen Bauteile derartiger Sensoren möglichst niedrig anzusetzen, wodurch ihre Bereitstellungskosten steigen.

Aufgabe der vorliegenden Erfindung ist die Angabe eines Verfahrens, mit welchem in einfacher Weise die Winkelgenauigkeit bei Winkelsensoren, insbesondere bei Winkelmessungen unter hohen Temperaturen, verbessert werden kann, ohne daß allzu strenge Anforderungen an Betriebstoleranzbänder gestellt werden müssen.

Diese Aufgabe wird gelöst durch ein Verfahren mit den Merkmalen des Patentanspruchs 1. Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens kann der Offset eines Winkelsensors in einfacher Weise während des Betriebes berechnet und kompensiert werden. Hierdurch ist gegenüber herkömmlichen Lösungen eine Erhöhung der Winkelgenauigkeit möglich, insbesondere sind Winkelmessungen bei hohen Temperaturen, beispielsweise im Kfz-Motorraum, in zufriedenstellender Weise realisierbar. Die Erfindung erlaubt eine Erhöhung der Fertigungs- bzw. Betriebstoleranzbänder für die

25

5

10

15

20

mechanischen, magnetischen, optischen oder mikromechanischen Bauteile der eingesetzten Sensoren.

Vorteilhafte Ausgestaltungen des erfindungsgemäßen Verfahrens sind Gegenstand der Unteransprüche.

5

10

15

20

25

Gemäß einer besonders bevorzugten Ausgestaltung des erfindungsgemäßen Verfahrens erfolgt die Bestimmung des Offsets Osin des Sinussignals entsprechend einer Gleichung

Osin=1/2\*{Ucos(1)-Ucos(3)+[((Usin(2)-Usin(1))\*(Usin(2)+Usin (1))/(Ucos(2)-Ucos(1)]-[(Usin(3)-Usin(2))\*(Usin(3)+Usin(2)/ (Ucos(3)-Ucos(2)]}/[(Usin(2)-Usin(1))/(Ucos(2)-Ucos(1)-(Usin(3)-Usin(2))/(Ucos(3)-Ucos(2))],

und die Bestimmung des Offsets Ocos des Cosinussignals entsprechend einer Gleichung

 $\begin{aligned} &\text{Ocos} = 1/2 * \{ \text{Usin}(1) - \text{Usin}(3) + [((\text{Ucos}(2) - \text{Ucos}(1)) * (\text{Ucos}(2) + \text{Ucos}(1)) / (\text{Usin}(2) - \text{Usin}(1)) ] - [(\text{Ucos}(3) - \text{Ucos}(2)) * (\text{Ucos}(3) + \text{Ucos}(2)) / (\text{Usin}(3) - \text{Usin}(2)) ] \} / [(\text{Ucos}(2) - \text{Ucos}(1)) / (\text{Usin}(2) - \text{Usin}(1)) - (\text{Ucos}(3) - \text{Ucos}(2)) / (\text{Usin}(3) - \text{Usin}(2)) ] , \end{aligned}$ 

wobei Usin(i), Ucos(i) die bestimmten Sensorsignale für die Positionen i=1, 2, 3 darstellen.

Die angegebenen Formeln beinhalten lediglich elementare Operationen bezüglich dreier Meßwertpaare für jeweils unterschiedliche Winkel. Weitere Berechnungsarten,

- 4 -

insbesondere trigonometrische Berechnungsarten, sind ebenfalls möglich.

Das erfindungsgemäße Verfahren wird nun anhand der beigefügten Zeichnung weiter erläutert. In dieser zeigt:

5

10

20

25

30

- Figur 1 ein Schaubild zur schematischen Darstellung von einem Winkel zuordnenbaren Sinus- bzw.

  Cosinussignalen,
- Figur 2 ein Schaubild zur Darstellung des Offsets eines idealen Sensors,
- 15 Figur 3 ein Schaubild zur Darstellung des Offsets eines realen Sensors, und
  - Figur 4 ein Schaubild zur Darstellung des erfindungsgemäßen Verfahrens auf der Grundlage dreier unterschiedlicher Winkelstellungen eines zu bestimmenden Winkels.

Zahlreiche Winkelsensoren erzeugen für bestimmte Winkelstellungen, welche beispielsweise als Winkel zwischen dem Sensor und einem drehbaren Dauermagneten darstellbar sind, zwei verschiedene Signalwerte, welche den Sinus- bzw. den Cosinus des zu bestimmenden Winkels entsprechen. Derartige Sinus- bzw. Cosinussignale sind in Figur 1 schematisch dargestellt. Ein cosinusförmiges Signal ist hierbei mit Ucos, und ein sinusförmiges Signal mit Usin bezeichnet. Man erkennt, daß bei einem Winkel  $\phi$  von 0° ein Signal Usin von 0, und ein Signal

<del>-</del> 5 - ·

Ucos von 1 vorliegt, was einem idealen Sensor ohne Offset entspricht. Die Signale eines derartigen idealen Sensors für die Winkelmessung sind  $U\sin(\phi)=A*\sin(\phi)$ , und  $U\cos(\phi)=A*\cos(\phi)$ , wobei Usin und Ucos die Sensorsignale sind, A die Amplitude des Signals und  $\phi$  den mechanischen Winkel darstellt. Auf der Grundlage zweier derartiger Meßwerte kann der mechanische Winkel beispielsweise durch die Beziehung  $\arctan(U\sin(\phi)/U\cos(\phi))$  berechnet werden.

10

15

5

Der ideale Zustand, in welchem kein Offset der Signale des Winkelsensors auftritt, ist noch einmal in Figur 2 anhand eines weiteren Schaubildes dargestellt. Hierbei ist auf der Abszissenachse das Signal Usin, und auf der Ordinatenachse das Signal Ucos aufgetragen. Da die Offsetwerte beider Signale gleich O sind, d.h. Osin=0 und Ocos=0, liegen sämtliche erfaßten Wertepaare Ucos, Usin, auf einem Kreisbogen K.

20

25

30

Bei realen bzw. verfügbaren Winkelsensoren tritt jedoch bezüglich beider Signale ein Offset auf, so daß sich ergibt:

Usin( $\varphi$ )=Osin+A\*sin( $\varphi$ ), und

 $U\cos(\varphi) = O\cos + A \cos(\varphi)$ .

Das Auftreten eines derartigen Offsets verfälscht tatsächlich durchgeführte Winkelmessungen. Dieser reale Zustand ist in Figur 3 dargestellt. Man erkennt, daß die Offsetwerte Osin und Ocos von O verschieden sind. Die bei Vorliegen eines derartigen Offsets erhaltenen

- 6 -Wertepaare liegen auf einem Kreisbogen K', welcher jedoch nicht den idealen Nullpunkt, sondern den Punkt (Osin, Ocos) als Mittelpunkt besitzt. Das erfindungsgemäße Verfahren ermöglicht nun eine 5 einfache Bestimmung der Offsetwerte Osin und Ocos, so daß auf der Grundlage dieser bestimmten Offsetwerte eine bereinigte Winkelberechnung durchführbar ist. Das der Erfindung zugrundeliegende Problem liegt in der 10 Bestimmung des Mittelpunktes eines Kreises, von dem lediglich unterschiedliche Punkte auf dem Kreisbogen bekannt sind. Die Lösung dieses Problems wird nun anhand der Figur 4 15 näher erläutert. In dem dort dargestellten Beispiel wird der Mittelpunkt O des Kreises auf der Grundlage dreier Punkte 1, 2, 3, welche auf dem Kreisbogen K' liegen, bestimmt. Die Koordinaten der jeweiligen Punkte 20 lauten: 1: Usin(1), Ucos(1), 2: Usin(2), Ucos(2), und 3: Usin(3), Ucos(3). 25 Im vorliegenden Beispiel wird also die Bestimmung des Mittelpunkts O des Kreises K' auf der Grundlage der drei Kreispunkte 1, 2, 3 dargestellt. Hierbei entsprechen die Koordinaten des Kreismittelpunktes 0 den Koordinaten des Offsets, nämlich Osin, Ocos. 30

Da alle drei Punkte auf dem Kreis K' liegen, gelten die folgenden Bedingungen:

[(Ocos-Ucos(1)]\*[(Ocos-Ucos(1)]+[(Osin-Usin(1)]\*[(Osin-Usin(1)]\*[(Osin-Usin(2)]\*[(Osin-Usin(2)]\*[(Osin-Usin(2)]\*

und

5

20

[ (Ocos-Ucos(2)]\*[(Ocos-Ucos(2)]+[(Osin-Usin(2)]\*[(Osin-Usin(2)]\*[(Osin-Usin(3)]\*[(Osin-Usin(3)]\*[(Osin-Usin(3)]\*]

Durch Lösung dieser Gleichungen ergeben sich die folgenden Werte für die Koordinaten des Mittelpunktes des Kreises K', d.h. die Offsetwerte Osin, Ocos:

Osin=1/2\*{Ucos(1)-Ucos(3)+[((Usin(2)-Usin(1))\*(Usin(2)+Usin

- (1))/(Ucos(2)-Ucos(1)]-[(Usin(3)-Usin(2))\*(Usin(3)+Usin(2)/ (Ucos(3)-Ucos(2)]}/[(Usin(2)-Usin(1))/(Ucos(2)-Ucos(1)-(Usin(3)-Usin(2))/(Ucos(3)-Ucos(2))],
- 25 Ocos=1/2\*{Usin(1)-Usin(3)+[((Ucos(2)-Ucos(1))\*(Ucos(2)+ Ucos(1))/(Usin(2)-Usin(1)]-[(Ucos(3)-Ucos(2))\*(Ucos(3)+ Ucos(2)/(Usin(3)-Usin(2)]}/[(Ucos(2)-Ucos(1))/(Usin(2)-Usin(1))-(Ucos(3)-Ucos(2))/(Usin(3)-Usin(2))].
- Die Formeln zur Darstellung der Offsetwerte Osin, Ocos beinhalten lediglich elementare Operationen der drei

Meßwertpaare bei den unterschiedlichen Winkeln. Die Offsetwerte Osin, Ocos sind daher auf der Grundlage des angegebenen Berechnungsverfahrens in einfacher Weise bestimmbar.

5

10

15

20

25

30

Es sei angemerkt, daß sich die Temperatur während der Erfassung der drei Meßwertpaare 1, 2, 3 nicht verändern sollte, da der Radius des Kreises K' von der Temperatur abhängig ist, so daß Temperaturänderungen zu Ungenauigkeiten führen können.

An sich bekannte mathematische Rechenverfahren zur Winkelberechnung auf der Grundlage von Sinus- bzw. Cosinussignalen können erfindungsgemäß um den dargestellten automatischen Offsetabgleich erweitert werden.

Das dargestellte Verfahren erlaubt einen automatischen Offsetabgleich bei dynamischen Drehbewegungen. An den eigentlichen Sensoren wird keine Änderung durchgeführt, sei es vom Layout, der Verpackung oder der Herstellung. Die Änderung findet lediglich an einer Auswerteschaltung statt, so daß herkömmliche Sensoren bei entsprechender Modifikation der Auswerteschaltung weiter verwendbar sind. Wenn die Auswerteschaltung einem Mikroprozessor zugeordnet ist, muß lediglich die Software geändert werden, indem das angegebene Rechenverfahren für die Berechnung und Kompensation des Offsets eingefügt wird. Selbstverständlich sind ebenfalls hardwaremäßige Erweiterungen der Auswerteelektronik denkbar. Mittels des erfindungsgemäßen Verfahrens eröffnen sich neue

- 9 -

Einsatzmöglichkeiten sowie neue Diagnosemöglichkeiten für sicherheitsrelevante Systeme. Als Beispiele seien in diesem Zusammenhang genannt ESP (electronic stability program), sowie EPS (electronic power steering) mit Sensoren für Lenkradwinkel-Drosselverstell- und Drehmomentmessungen.

Das dargestellte Verfahren ist insbesondere bei der berührungslosen Lenkradwinkelmessung und Drehmomentmessung, unabhängig von einem eingesetzten Meß- bzw. Sensorprinzip, vorteilhaft einsetzbar.

10

5

10

15

20

30

#### Ansprüche

- 1. Verfahren zum Offsetabgleich von Winkelsensoren, welche einen zu bestimmenden Winkel auf der Grundlage eines dem Winkel zuordnenbaren Sinussignals und eines dem Winkel zuordnenbaren Cosinussignals bestimmen, mit folgenden Schritten:
- -Bestimmung des Sinussignals und des Cosinussignals für wenigstens drei unterschiedliche Winkel (1, 2, 3) zum Erhalt von wenigstens drei jeweils ein Sinussignal und ein Cosinussignal enthaltenden Wertepaaren (Usin(1), Ucos(1); Usin(2), Ucos(2); Usin(3), Ucos(3)).
- -Darstellung der wenigstens drei Wertepaare in einem wenigstens zweidimensionalen, eine Sinussignal-Cosinussignalebene darstellenden Koordinatensystem, und
- -Bestimmung eines den abzugleichenden Offset darstellenden Punktes in dem Koordinatensystem, bezüglich dessen die wenigstens drei Wertepaare auf einem Kreisbogen liegen.
- 2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Offset Osin des Sinussignals entsprechend einer Gleichung

 $Osin=1/2*{Ucos(1)-Ucos(3)+[(Usin(2)-$ 

Usin(1))\*(Usin(2)+Usin(1))/(Ucos(2)-Ucos(1)]-[(Usin(3)-Usin(3))]

 $U\sin(2)$ ) \*  $(U\sin(3) + U\sin(2) / (U\cos(3) - U\cos(2))$ }/[( $U\sin(2) - U\sin(2)$ )

Usin(1))/(Ucos(2)-Ucos(1)-(Usin(3)-Usin(2))/(Ucos(3)-Usin(2))

Ucos(2))]

5

#### Zusammenfassung

Verfahren zum Offsetabgleich von Winkelsensoren, welche einen zu bestimmenden Winkel auf der Grundlage eines dem Winkel zuordnenbaren Sinussignals und eines dem Winkel zuordnenbaren Cosinussignals bestimmen, mit folgenden Schritten:

- -Bestimmung des Sinussignals und des Cosinussignals für wenigstens drei unterschiedliche Winkel zum Erhalt von wenigstens drei jeweils ein Sinussignal und ein Cosinussignal enthaltenden Wertepaaren,
- -Darstellung der wenigstens drei Wertepaare in einem wenigstens zweidimensionalen, eine Sinussignal-Cosinussignalebene darstellenden Koordinatensystem, und
- -Bestimmung eines den abzugleichenden Offset darstellenden Punktes in dem Koordinatensystem, bezüglich dessen die wenigstens drei Wertepaare auf einem Kreisbogen liegen

10

15

January 30, 2001

#### **DECLARATION**

The undersigned, Jan McLin Clayberg, having an office at 5316 Little Falls Road, Arlington, VA 22207-1522, hereby states that she is well acquainted with both the English and German languages and that the attached is a true translation to the best of her knowledge and ability of International Patent Application PCT/DE 00/01878 of DUKART, A., et al., entitled "METHOD FOR CALIBRATING THE OFFSET OF ANGLE SENSORS".

The undersigned further declares that the above statement is true; and further, that this statement was made with the knowledge that willful false statements and the like so made are punishable by fine or imprisonment, or both, under Section 1001 of Title 18 of the United States Code and that such willful false statements may jeopardize the validity of the application or document or any patent resulting therefrom.

Jan McLin Clayberg